PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-298578

(43) Date of publication of application: 06.12.1988

(51)Int.Cl.

G06F 15/72 G06F 15/68

HO4N 9/43

(21)Application number : 62-134016

(71)Applicant: SHIMADZU CORP

(22)Date of filing:

29.05.1987

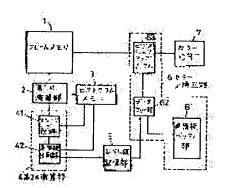
(72)Inventor: OBARA KIYOHIRO

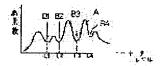
(54) IMAGE DISPLAY DEVICE FOR SURFACE ANALYSIS

(57)Abstract:

PURPOSE: To immediately and surely obtain an optimum color allocation for bringing a surface image of a sample to a color code display at every component, by performing a suitable arithmetic processing to a histogram of a mapping data obtained by scanning the surface of the sample.

CONSTITUTION: By reading out a signal data by the first arithmetic part 2, a histogram A of a data level—to—the number of picture elements is generated, and stored in a histogram memory 3. In a smoothing circuit 41 of the second arithmetic part 4, a smoothing processing by a moving average method is performed to a histogram data read out of the histogram memory 3, by which the histogram A is smoothed and the number of valley parts B1, B2... is limited, and in a valley detecting part 42, the valley parts B1, B2... of the histogram A are detected by a differential calculation, and level values L1, L2... corresponding to these valley parts B1, B2... are stored in a level value storage part 5. Subsequently, by an





output of a color converting circuit 6, a color image of the surface of a sample is displayed on a color CRT 7. In such a way, a single color can be allowed to correspond exactly at every peak corresponding to each phase of the sample, and an optimum color allocation is obtained easily.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 ~ 298578

❸公開 昭和63年(1988)12月6日 @Int Cl. 識別記号 庁内整理番号 6615-5B 3 1 0 3 1 0 G 06 F 15/72 8419-5B 7245-5C 15/68 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁) H 04 N 9/43

表面分析用画像表示装置

> **②特** 頤 昭62-134016

顧 昭62(1987)5月29日 ②出

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製 清 弘 小 原 ⑫発 明 者

作所三條工場內

株式会社島津製作所 ①出 願 人 弁理士 県

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 浩 介

旧日 翻

1. 発明の名称

10代 理

人

表面分析用画像表示装置

2. 特許請求の範囲

(1) 電子線マイクロアナライザにより収集された 1. 画面分の信号データを記憶するフレームメモリ と、該信号データを用いてデータレベル対画素数 のヒストグラムを作成する第1の演算部と、該ヒ ストグラムデータを記憶するヒストグラムメモリ と、該ヒストグラムデータに平滑化処理を施して その谷部を検出する第2の演算部と、談谷部に対 応したレベル値を記憶するレベル値記憶部と、袋 レベル値で区分された複数のレベル範囲に互いに 異なった色を対応させてフレームメモリから読み 出された信号をカラー化するカラー変換回路と、 故カラー変換出力により試料の表面像を表示する カラーCRTを備えて成る表面分析用画像表示装 æ.

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は固体試料表面の微小領域の成分分布を カラー画像として表示するいわゆるマッピング装 置に関するものである。

(従来技術)

この顔のマッピング装置は通常電子線マイクロ アナライザと組み合わせて使用され、双子ビーム による試料面の2次元走査によって試料面から放 出されるX線信号や2次電子信号を取り込み、成 分別あるいは農皮別にカラー化して表示するもの である。色分けはCRT画面の各画案における出 力信号のレベルを複数段階に区分して、各レベル に適当な色を対応させたもので、最適に色分けを 行えば試料表面の組成分布などを明瞭に表示する ことができる。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし従来は最適の配色を見付けるために、ま ず一定の配色で試料像の信号レベルを区分してカ ラー画像を表示し、目視により試行雑誤的に色分 け用のレベル値を変化させていたので、このレベ ル値をちょうど成分元素を色分けするための最適

値に設定するのが容易でなく、調整に手間がかかる上に、2種の元素を同色で表示したり、あるいは「種類の元素を誤って2色に区分けしたりしてしまい易いという欠点があった。

(問題点を解決するための手段)

ータレベル対画素数のヒストグラムAを作成し、 このヒストグラムデータをヒストグラムメモリ 3 に記憶させる。第2の演算都4はスムージング回 路41と谷部検出回路42とで構成されており、 スムージング回路41ではヒストグラムメモリ3 から読み出されたヒストグラムデータに移動平均 法による平滑化処理を施すことにより、ヒストグ · ラムAを滑らかにして谷郎B1、B2, …の数を限 定し、谷郡検出回路42では差分計算によりヒス トグラムAの谷部B., B., …を検出して、この 谷郎日」、Bェ、…に対応するレベル放し、、しょ、 …をレベル値記憶部5に記憶させる。カラー変換 回路6は、予め画像表示に使用したい色情報をR GB信号として記憶させておくための色情報パッ ファ部 6 1 と、レベル値と色情報とを参照してV しT(ビデオルックアップテーブル)63ヘデー タをセットするためのデータセット部62と、フ レームメモリーから読み出された信号をカラー化 するVLT63とで構成されており、このカラー 変換回路6の出力によってカラーCRT1に試料

る。

(作用)

上記の構成によれば、マッピングデータの強度によれば、マッピングデータの強力のにおいて、一つのピークが試料面における1種類の相に対応しており、これらのとことを自動的に検出することができるから、は上で単して、との色を対応させることができるからない。このはこつの相に許って一つの色を対応させるよい。このはこつの相に許って一つの色を対応させるというような不自然な色分けが予防できる上に、自視による調整が不要となって測定所要時間も短縮することができる。

(実施例)

第1 図は本発明装製の一実施例を示すもので、 電子線マイクロアナライザにより収集され A / D 変換された 1 画面分の信号データは、一旦フレー ムメモリ 1 に記憶され、第1 の痕算部 2 ではこの 信号データを読み出して、第2 図に示すようなデ

表面のカラー画像が表示される。

このように試料表面を走去して得られるマッピ ングデータのヒストグラムに適当な演算処理を施 すことにより、マッピングデータのレベル分布の 谷邸を自動的に検出することができるので、 試料 の表面像を成分毎に色分け表示するための最適色 配分が即時にかつ確実に得られるものである。

(発明の効果)

本発明は上述のように、 選子線マイクロアナライザにより収集された試料変面の走査データを作いてデータレベル対画素数のヒストグラムを施し、このヒストグラムデータに平滑化処理を施して、この台部に対応したレベルを検出して、近の公部に対応させることに、 5 のの各相に対応するという利応をはいるとに、 日根による調整が不要となるのがありまれる上に、 日根による調整が不要となるのがありまれる上に、 日根に なる 調整が不要となるのがあります。

る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明装置の一実施例を示すブロック 図、第2図は同上の動作説明図である。

A …ヒストグラム、 B , ~ B , … 谷部、 L , ~ L , … レベル値。

